07.2

Волновые эффекты в коаксиальном тракте при субнаносекундном переключении высоковольтного диода в режиме задержанного ударно-ионизационного пробоя

© М.С. Иванов, В.И. Брылевский, П.Б. Родин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия E-mail: m.ivanov@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 31 марта 2021 г. В окончательной редакции 31 марта 2021 г. Принято к публикации 2 апреля 2021 г.

> Дан теоретический анализ волновых процессов в коаксиальном тракте при субнаносекундном переключении высоковольтного диодного обострителя импульсов. Установлены соотношения между амплитудами падающей, отраженной и прошедшей волн и измеряемыми в эксперименте напряжениями, а также между измеряемыми напряжениями и формой импульса генератора. Рассчитан эффект удвоения напряжения на диоде перед переключением. На основе полученных аналитических формул и экспериментальных данных определена временная зависимость коэффициента отражения обострителя и реконструированы волновые процессы в тракте при его переключении.

> Ключевые слова: полупроводниковые приборы, ударная ионизация, субнаносекундные переключатели, коаксиальные тракты.

DOI: 10.21883/PJTF.2021.13.51119.18794

Явление задержанного ударно-ионизационного пробоя высоковольтных диодных $p^+ - n - n^+$ -структур состоит в субнаносекундном переключении диода из блокирующего в проводящее состояние [1,2]. Переключение происходит при быстром (> 1 kV/ns) увеличении обратного напряжения V(t). В результате в последовательной нагрузке R создается импульс тока с коротким (около 100 ps) передним фронтом. Явление лежит в основе работы диодного обострителя (ДО) импульсов уникального прибора мощной импульсной электроники субнаносекундного диапазона [2–5]. Продолжаются фундаментальные исследования и поиск путей улучшения параметров ДО [6–10].

Субнаносекундные времена переключения в сочетании с киловольтными напряжениями требуют применения волновых трактов [2,7], причем точные измерения могут быть осуществлены только в высококачественном коаксиальном тракте [7]. Во время переключения нестационарная проводимость ДО, представляющего собой сложную неоднородность коаксиального тракта, и амплитуда отраженной от этой неоднородности волны взаимно влияют друг на друга. Поэтому волновые свойства тракта оказывают определяющее влияние на процесс субнаносекундного переключения. Несмотря на очевидную важность проблемы, взаимодействие ДО с трактом до сих пор не было исследовано. Так, численное моделирование диодных обострителей (за исключением моделирования последовательного переключения приборов в сборке ДО [5]) проводилось для упрощенной цепи с сосредоточенными элементами. В настоящей работе рассмотрена простейшая модель, описывающая волновые процессы в коаксиальном тракте при субнаносекундном лавинном переключении диодного обострителя.

В эксперименте и практических приложениях [2,5,7] ДО (или последовательная сборка из нескольких ДО) помещается в держатель, включенный в коаксиальный тракт. Такая схема эквивалентна подключению ДО в разрыв центральной жилы коаксиального тракта (рис. 1, *a*). Волновое сопротивление тракта равно сопротивлению нагрузки $R = 50 \Omega$. На катод подается колоколообразный импульс обратного напряжения V(t), амплитуда которого задается запускающим генератором. В эксперименте могут быть непосредственно измерены напряжение на нагрузке $U_R(t)$ и напряжение между катодом ДО и экраном кабеля $U_C(t)$, которое представляет собой суммарное напряжение на нагрузке и ДО [5,7]. Разность этих величин равна напряжению на ДО $U_d(t)$. Напряжение на катоде $U_C(t)$ измерялось в работах [5,7]. В работе [7] для этого применялся высококачественный резистивный ответвитель, который играл также роль держателя структуры (не показан на упрощенной схеме на рис. 1, a). Наличие дополнительной цепи для измерения напряжения на катоде $U_C(t)$ приводит к возмущению волновых процессов в содержащем ДО тракте, которое может быть минимизировано [7], но не исключено полностью. Далее мы пренебрегаем этим возмущением, когда используем данные эксперимента для иллюстрации полученных аналитических результатов. В то же время эти результаты без данной оговорки применимы к наиболее важной на практике схеме (рис. 1, a), в которой измерение $U_C(t)$ не производится. В дальнейшем анализе волновой тракт рассматривается как идеальная длинная линия. Учитывается только главная поперечная ТЕМ-мода. Ге-



Рис. 1. Схема включения диодного обострителя в коаксиальный тракт (*a*) и распределения напряжения в тракте (*b*). Диод помещен в разрыв центральной жилы нагруженного на согласованное сопротивление 50 Ω кабеля между точками с координатами x_C и x_A . Падающая $U_i(t, x)$ (1), отраженная $U_r(t, x)$ (2) и прошедшая $U_t(t, x)$ (3) волны, а также мгновенная сумма U(t, x) падающей и отраженной волн (4) реконструированы по данным эксперимента [7] в последовательные моменты времени t = 13.0, 17.0, 17.8, 20.0 пs. Стрелки указывают направление движения волны.

нерацией других пространственно-временны́х мод при отражении от диода пренебрегаем.

Рассмотрим связь между амплитудой электромагнитных импульсов в коаксиальном тракте и измеряемыми в эксперименте напряжениями $U_C(t)$ и $U_R(t)$. Распределение напряжения вдоль коаксиального тракта обозначим как U(t, x), амплитуды падающей, отраженной и прошедшей волн — как $U_i(t, x)$, $U_r(t, x)$, $U_t(t, x)$ соответственно. Таким образом, $U(t, x) = U_i(t, x) + U_r(t, x)$ при $0 < x < x_C$, $U(t, x) = U_t(t, x)$ при $x_C < x < x_R$, $U_C(t) = U(t, x_C)$, $U_R(t) = U(t, x_R)$ (рис. 1, b). Падающая волна полностью задана импульсом генератора: $U_i(t, x) = V(t - x/c)$, где c — скорость волны в тракте. Включенный в разрыв центральной жилы ДО представляет собой сложную неоднородность коаксиального тракта, в результате взаимодействия с которой падающая волна разделяется на отраженную и прошедшую [11]. Амплитуды этих волн слева и справа от неоднородности, т.е. в точках $x = x_C$ и $x = x_A$, связаны соотношением

$$U_i(t, x_C) = U_t(t, x_A) + U_r(t, x_C),$$
 (1)

которое отвечает условию равенства единице суммы коэффициентов прохождения T и отражения R. Уравнение (1) следует из условия сохранения электрического заряда на центральном электроде и выполняется в меру точности линейного соотношения между плотностью заряда и амплитудой волны. Необходимо также выполнение соотношения $W = x_A - x_C \ll c\delta$ (где δ — полуширина импульса [11]), которое позволяет отождествить точки x_A и x_C в правой части уравнения (1). При типичных значениях $\delta \sim 1$ ns, $W \sim 100 \,\mu$ m это условие заведомо выполнено. Заметим, что следствием (1) является сохранение потока энергии с учетом мощности, рассеиваемой на диоде, но без учета потерь на высокочастотное излучение, связанное с трансформацией мод при отражении от диода.

Измеряемое в эксперименте напряжение между катодом ДО и экраном кабеля $U_C(t)$ представляет собой сумму напряжений на ДО и нагрузке и равно сумме амплитуд падающей и отраженной волн на катоде в точке $x = x_C$:

$$U_{C}(t) \equiv U(t, x_{C}) = U_{i}(t, x_{C}) + U_{r}(t, x_{C}).$$
(2)

Из уравнений (1) и (2) следует соотношение

$$U(t, x_C) + U_t(t, x_A) = 2U_i(t, x_C).$$
 (3)

С помощью уравнений (1) и (3) находим напряжение на ДО $U_d(t) \equiv U_C(t) - U_A(t)$:

$$U_d(t) = 2U_i(t, x_C) - 2U_t(t, x_A) = 2U(t, x_C) - 2U_i(t, x_C).$$
(4)

Из уравнений (2) и (4) следует, что амплитуда отраженной от ДО волны в точке $x = x_C$ составляет половину напряжения на ДО

$$U_d(t) = 2U_r(t, x_C).$$
(5)

Амплитуды падающей $U_i(t, x_C)$ и прошедшей $U_t(t, x_A)$ волн на электродах ДО с учетом временной задержки могут быть представлены как $U_i(t, x_C) = V(t - x_C/c)$ и $U_A(t) \equiv U_t(t, x_A) = U_R[t + (x_R - x_A)/c]$. С учетом этих соотношений из уравнения (3) получаем

$$U_C(t) + U_R[t + (x_R - x_A)/c] = 2V[t - x_C/c].$$
 (6)

Таким образом, сумма напряжения на катоде ДО и напряжения на нагрузке оказывается равной удвоенной амплитуде импульса генератора V(t), измеренного в режиме работы на согласованную нагрузку. На рис. 2 показаны экспериментальные зависимости $U_C(t)$ и $U_R(t)$ по данным работы [7] и их сумма. Зависимости (см. рис. 2



Рис. 2. Зависимости от времени напряжений на диоде и нагрузке $U_C(t)$ (кривая 1) и на нагрузке $U_R(t)$ (кривая 2) по данным эксперимента [7] (сплошные линии) и результатам численного моделирования (штрихпунктирные линии). Сумма $U_C(t)$ и $U_R(t)$ (кривая 3), согласно уравнению (6), соответствует удвоенному импульсу запускающего генератора V(t), имеющему колоколообразную форму. 4 — зависимость от времени коэффициента отражения ДО R(t).

в [7]) соответствуют диодной $p^+ - n - n^+$ -структуре с напряжением стационарного пробоя $U_b = 1.1 \, \text{kV}$ и площадью 1 mm², изготовленной по диффузионной технологии из нейтронно-легированного кремния. Колоколообразный импульс генератора имел полуширину 1.5 ns [7]. Штрихпунктирными линиями на рис. 2 показаны зависимости $U_C(t)$ и $U_R(t)$ и их сумма, полученные путем численного моделирования переключения ДО в коаксиальном тракте с помощью TCAD Silvaco (результаты моделирования будут представлены отдельно). Как для экспериментальных, так и для расчетных кривых сумма с разумной точностью представляет собой колоколообразный импульс полушириной 1.5 ns и амплитудой около 3 kV. Значительное отклонение от колоколообразной формы для экспериментальных зависимостей отражает неидеальность тракта в эксперименте, в том числе обусловленную наличием резистивного ответвителя [7], необходимого для измерения напряжения в точке $x = x_{C}$. Таким образом, соотношение (3) позволяет восстановить форму импульса генератора без непосредственного измерения на согласованной нагрузке.

Из уравнения (6) следует, что до момента начала переключения напряжение на катоде U_C почти в 2 раза превышает амплитуду импульса генератора. Этот эффект связан со сложением падающей и отраженной волн. При возрастании тока в нагрузке напряжение на катоде падает, поскольку амплитуда импульса генератора задана. Известно, что переключение ДО в режиме задержанного лавинного пробоя происходит, когда напряжение на приборе примерно вдвое превосходит напряжение стационарного лавинного пробоя U_b [1,2,7]. Описанный выше эффект удвоения напряжения означает, что переключение диода в волновом тракте может быть достигнуто для запускающего импульса V(t), амплитуда которого лишь незначительно превосходит U_b .

Установим связь между экспериментально измеряемыми величинами $U_C(t)$ и $U_R(t)$ и пространственновременными амплитудами импульсов в тракте. Для амплитуд волн в идеальной линии выполняются соотношения

$$U_{i}(t, x) = U_{i}[t + (x_{C} - x)/c, x_{C}],$$

$$U_{r}(t, x) = U_{r}[t - (x_{C} - x)/c, x_{C}],$$

$$U_{i}(t, x) = U_{R}[t + (x_{R} - x)/c].$$
(7)

Учитывая уравнения (1), (2) и полагая $x_A = x_C$ (в силу $W = x_A - x_C \ll c\delta$), получаем

$$2U_{i}(t, x) = U_{C}[t + (x_{C} - x)/c] + U_{R}[t + (x_{R} - x)/c], (8)$$
$$2U_{r}(t, x) = U_{C}[t - (x_{C} - x)/c]$$
$$- U_{R}[t + (x_{R} + x - 2x_{C})/c]. (9)$$

Полное напряжение $U(t, x) = U_i(t, x) + U_r(t, x)$ в тракте между генератором и ДО и временные зависимости для коэффициентов отражения и прохождения

$$R(t) = U_r(t, x_c) / U_i(t, x_c),$$

$$T(t) = U_t(t, x_A) / (U_i(t, x_c))$$
(10)

могут быть явно выражены через $U_C(t)$ и $U_R(t)$ с помощью уравнений (7)-(10).

Коэффициент отражения R(t), построенный с помощью уравнений (7)–(10) по данным эксперимента [7], показан на рис. 2 (кривая 4). Резкое уменьшение коэффициента отражения при 100-пикосекундном переключении обострителя оказывает решающее влияние на динамику электромагнитных импульсов в тракте.

Пространственно-временные зависимости амплитуд волн в тракте, вычисленные с помощью полученных выше соотношений (7)-(9), и измеренных в экспериментах [7] напряжений $U_C(t)$ и $U_R(t)$ (рис. 2) представлены на рис. 1, *b*. ДО находится в точке $x_C = 300$ cm; $x_R = 600 \,\mathrm{cm}, \ (x_A - x_C) \ll x_C, x_A, x_R.$ До переключения падающая волна почти полностью отражается, так как коэффициент отражения *R* близок к единице (рис. 2). Ток в нагрузке незначителен. На этой фазе процесса сложение падающей и отраженной волн почти удваивает напряжение на ДО по сравнению с амплитудой импульса генератора V(t). В процессе переключения ДО коэффициент отражения быстро уменьшается вследствие увеличения проводимости прибора. Это приводит к резкому уменьшению амплитуды отраженной волны. Как следствие, напряжение на катоде U_C значительно и резко уменьшается. Одновременно нарастает амплитуда прошедшей волны, т.е. ток в нагрузке. Заметим, что значительная величина x_R выбрана для наглядности представления результата. При длине тракта около 100 ст принципиально возможно отражение волны U_r от генератора. Однако в эксперименте [7] конструкция выходного каскада генератора обеспечивает поглощение этой волны.

Таким образом, в работе установлена связь между измеряемыми в эксперименте напряжениями и запускающим импульсом генератора, определена временна́я зависимость коэффициента отражения ДО при субнаносекундном ударно-ионизационном переключении, а также реконструированы профили падающей, отраженной и прошедшей волн в коаксиальном тракте.

Благодарности

Авторы признательны А.Ф. Кардо-Сысоеву за полезные обсуждения.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- И.В. Грехов, А.Ф. Кардо-Сысоев, Письма в ЖТФ, 5 (15), 950 (1979).
- [2] A.F. Kardo-Sysoev, in *Ultra-wideband radar technology*, ed. by J.D. Taylor (CRS Press, Boca Raton-London-N.Y.-Washington, 2001), p. 205.
- [3] R.J. Focia, E. Schamiloglu, C.B. Fledermann, F.J. Agee, J. Gaudet, IEEE Trans. Plasma Sci., 25 (2), 138 (1997). DOI: 10.1109/27.602484
- [4] I.V. Grekhov, IEEE Trans. Plasma Sci., 38 (5), 1118 (2010). DOI: 10.1109/TPS.2010.2043857
- [5] С.К. Любутин, С.Н. Рукин, Б.Г. Словиковский, С.Н. Цыранов, Письма в ЖТФ, **31** (5), 36 (2005). [Пер. версия: 10.1134/1.1894430]; ФТП, **44** (7), 962 (2010). [Пер. версия: 10.1134/S1063782610070171].
- [6] L.M. Merensky, A.F. Kardo-Sysoev, D. Shmilovitz,
 A.M. Kesar, IEEE Trans. Plasma Sci., 42 (12), 4015 (2014). DOI: 10.1109/TPS.2014.2366551
- [7] V. Brylevskiy, I. Smirnova, A. Gutkin, P. Brunkov, P. Rodin,
 I. Grekhov, J. Appl. Phys., **122** (18), 185701 (2017).
 DOI: 10.1063/1.5004524
- [8] P. Rodin, M. Ivanov, J. Appl. Phys., 127 (4), 044504 (2020).
 DOI: 10.1063/1.5097831
- [9] A.S. Kesar, A. Raizman, G. Atar, S. Zoran, S. Gleizer, Y. Krasik, D. Cohen-Elias, Appl. Phys. Lett., 117 (1), 013501 (2020). DOI: 10.1063/5.0016228
- [10] C.C. Herrmann, J. Croman, S.V. Baryshev, arXiv: 2011.13081 (2020).
- [11] P.W. Smith, *Transient electronics: pulsed circuit technology* (John Wiley & Sons, Chichester, 2002).